⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特 許 出 願 公 告

⑫特 許 公 報(B2) $\Psi 4 - 32589$

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

20分公告 平成4年(1992)5月29日

H 04 N 5/335

8838-5C Q

発明の数 1 (全7頁)

60発明の名称 電子スチルカメラ

> ②特 願 昭58-127577

63公 開 昭60-20687

223出 願 昭58(1983)7月15日 **③昭60(1985)2月1日**

個発 明 者 高津 紀彦 東京都世田谷区南烏山3-22-16

⑪出 願 人 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

79代 理 人 弁理士 佐藤 正年

審査官 藤 原 英夫

69参考文献 特開 昭57-55672 (JP, A) 特開 昭58-13077 (JP, A)

特開 昭58-60882 (JP, A) 特開 昭58-6682(JP,A)

特開 昭58-114580 (JP, A)

1

2

の特許請求の範囲

1 複数の画素に共通の信号出力線をもち、縦形 オーバーフロードレインを備えるMOS型固体撮 像素子と、この撮像素子の撮像面全域に同時に露 Pwellの電位を露光期間中に変化させて撮像素子 出力信号にKNEE特性を与える制御手段とを備 えたことを特徴とする電子スチルカメラ。

発明の詳細な説明

[発明の属する技術分野]

本考案は、縦形オーバーフロードレインを備え たMOS型固体撮像素子を用いた電子スチルカメ ラに関するものである。更に詳しくは、本発明 は、被写体輝度に対するダイナミックレンジの拡 関するものである。

[発明の背景]

固体撮像装置に於いて、ビデオ動作を行なう (1/60secで連続的に露光、読出しを行なう)場 合、被写体輝度に対するダイナミックレンジを拡 20 大する、即ち、ハイラチチュード(高寛容度)化 する為に、撮像素子にKNEE特性を与える様駆 動するものは、ITーCCD(Interline Transferー CCD), FT-CCD(Frame Transfer-CCD) & は公知である。しかしMOS型でKNEE特性を与 25 れていない。

えるものは、これまで提案されていない。これ は、次のようなことに起因している。MOS型撮 像素子は、周知のように、マトリツクス状に配置 された光電変換素子 (フォトダイオード) に対し 光制御可能なシャツター手段と、前記撮像素子の 5 て垂直スイツチングFET(電界効果トランジス タ)が1対1に設けられると共に、各列に対応し て水平スイッチングFETが設けられ、FETを選 択的にON・OFFさせることによって、各画素に 蓄積された電荷を順次読み出す構成(同じ列の画 10 素は共通の垂直信号線を通つて読み出される)と なつている。即ち、MOS型撮像素子においては、 CCD型撮像素子の用に全画素の電荷を同時に転 送することはできず、ある画素の信号を読み出し ているときには他の画素は電荷を蓄積している状 大が可能な外部シャツター付電子スチルカメラに 15 態であり、比ず、画素毎に露光している時点に違 いが生じてしまう。このようにMOS型撮像素子 では、撮像面全域を同時に露光制御できないた め、露光期間中に光電変換特性を変更することは 考えられていなかつたのである。

> また、最近固体撮像素子を用いて静止画像を例 えばフロツピーデイスク等の記録媒体に記録する 電子スチルカメラが提案されているが、これに関 してハイラチチユード化する為に、撮像素子に KNEE特性を与える様に駆動するものは提案さ

3

ここで、ITーCCD、FTーCCD、MOS型固体 撮像素子を比較すると、歩留り、性能の点で MOS型が優れ、電子スチルカメラ用の撮像素子 として好適であるが、より優れた静止画像を得る 為には、撮像素子のハイラチチユード化が必要と なつてくる。

〔本発明の目的〕

本発明は、縦形オーパーフロードレインを備え るMOS型固体撮像素子を撮像素子として用いる 像素子からの映像出力信号にKNEE特性を持た せることによつて、被写体輝度に対するダイナミ ツクレンジを拡大してハイラチチチュード化する ことを目的とする。

〔本発明の概要〕

本発明は、MOS型固体撮像素子の縦形オーバ ーフロードレイン構造内のPwellの電位を露光期 間中に変化させて撮像出力信号にKNEE特性を 与える制御手段を設け、被写体輝度に対するダイ ナミツクレンジを広くすることを技術的な特徴と 20 している。

〔実施例の説明〕

第1図は本発明において使用されるMOS型固 体撮像素子の一例を示す要部の構成断面図であ る。ここでは、受光部、垂直ゲート及び垂直信号 25 線を横切る平面で切つた時の素子の断面図を示し ており、厚味方向(基板方向)にN⁺ーPwellー n 基板という縦形のトランジスタを構成する配置構 造となつている。受光部1は、そこに照射される ート2は受光部1に蓄積された信号電荷を垂直信 号線3に移す働きをする。前記縦方向のトランジ スタを使つてMOS型固体撮像素子はオーバーフ ローする電荷をn基板に排出しているがこのよう ている。

第2図は、第1図において、一点鎖線 a -a'の 断面に対応する各部のポテンシャル状態を示した 図である。また、第3図、第4図は、Pwellの電 ある。

第2図において、PwellのポテンシャルVpiは、 垂直ゲート2の下でのポテンシャルVcより僅か に低くなつており、受光部1 (ここはフオトダイ

オードが構成される) における蓄積可能な最大信 号電荷量はQmiで表わされる。

ここで、 P_{WELL} のポテンシャル V_{pl} を、第3図に 示すように $V_{p2}(V_{p1}>V_{p2})$ に変化させた場合、 5 Pwell上にはフォトダイオードが形成されている 為に、Pwellのポテンシャルが変わつても、蓄積 可能の信号電荷量はQmiのままであつても、n基 板に流れず、受光部1に留まることとなる。

これに対して、Pwellのポテンシャルを、第4 外部シャツター付電子スチルカメラに於いて、撮 10 図に示すように $V_{ps}(V_{pi} < V_{ps})$ に変化させた場 合は、受光部 1 に留まつていた信号電荷は、垂直 ゲート2を通つて垂直信号源3側に流れ出す。こ の場合、この垂直信号線3上に捨てられた不要電 荷は、読み出しの際の第1ライン目の走査の時に 15 外部へ取り出されるが、この時は、垂直ブランキ ング期間中なので、何んら画像に影響しない。

> 第4図に示すような条件の下では、受光部1で 蓄積可能な最大信号電荷量は、Qm2(Qm1>Qm2) となる。

すなわち、MOS型固体撮像素子において、 Pwellに与える電圧を制御することによつて、蓄 積可能の信号電荷量を変更することが可能とな る。

次に蓄積可能な最大電荷量を時間的に変化させ ることで、撮像出力信号にKNEE特性が得られ る事について説明する。

公知のIT-CCDにおいては、オーバーフロー コントロールゲート(OFCG)に与える電圧を変 える事により、最大電荷量が変わる。すなわち、 光4を電荷に変え、蓄積する働きをする。垂直ゲ 30 第6図に示す露光時間とOFCG電圧Vorceの関係 を示す線図において、時刻 t_1 まで $V_{orcg} = V_1 (0 \le$ $T \leq t_1$)、 T_1 から t_2 までの間、 $V_{OPCG} = V_2(t_1 \leq T)$ ≤T₂) とした場合、OFCG、受光部(フオトダ ィォード)、トランスフアーゲート(TG)の部 な構造を縦形オーバーフロードレイン構造と称し 35 分のポテンシャル状態は、 $V_{ofcc} = V_1$ の時が第7 図、Vorcc=V2の時が第8図に示す通りとなる。 すなわち、Vorcg=V₁(第7図)の時は、蓄積可 能な最大信号電荷量はQm2と少ないが、Vorcc= V₂(第8図) の時は、最大信号電荷量はQmiと大 圧を変えた直後のポテンシヤル状態を示した図で 40 きくなる。 第9図は光の強度に対しての受光部 に蓄えられる電荷量と、露光時間セォまでの時間と の関係を示す線図である。この図において、光の 強度と信号電荷の発生とは比較関係にあるため、 直線の傾きが光の強度に比較して示される。ここ

で、時刻t₁で発生する信号電荷量がQm2である、 光の強度を I_0 とし、 $Q_{m1}=2Q_{m2}$ とする。この光の 強度Ioより弱い光に関しては、Vorcaが時間的に 変化しても影響を受けず、第9図に示すように信 号電荷量は直線的に増加する。次に光の強度Ⅰ が、 1₀< 1 <31₀である場合について考えると、 この強度【においては、時刻t」に達する以前のt。 において、最初のポテンシャル井戸が飽和してし まう。しかしながら、時刻もになると、ポテンシ に向かつて増加しはじめる。すなわち、I <3I。 の光強度では、t₁~t₂の時間で信号電荷量がQ_{m1} まで達しないが、 1>31。の光強度では飽和して しまう。

第10図は、これを縦軸に信号電荷量、横軸に 15 光強度をとつて示した線図である。この図から明 らかな通り、露光時間t₂の間ずつと、Vorcg=V₂ なる電圧にして、ポテンシャル井戸を大きくした 場合、【=1.51。まで飽和してしまうのに対し、 まで飽和しないようにでき、映像出力信号に対し KNEE特性を得ることができたことがわかる。

本発明に係る電子スチルカメラに用いられる MOS型固体撮像素子に関しては、Pwellの電圧 ように変化させることにより、IT-CCDの場合 と同様に信号電荷量と光強度の関係が、第10図 に示されるKNEE特性になる。ここで、MOS型 固体撮像素子の場合、余分な信号電荷を垂直信号

ここで第5図に示すPwellの電位V1, V2につい て考えると、第5図において、時刻t₁までは、 Pwstt電位V1(V1によつて決定される最大電荷量 の信号電荷に対して使用される事がわかり、ま た、時刻t₁からt₂の間はPwml電位V₂(V₂によって 決定される最大電荷量Qm1)が印加され、Qmi-Qm2の電荷量が高輝度物体側の信号電荷に対して 使用される事がわかる。

従つて、Pwell電位Viを増大させると、通常光 の信号電荷量が増えるために、結果として高輝度 側を占める信号成分を減らし、また、逆に、V」 を減少させると通常光の信号電荷量が減り、結果

として、高輝度側の信号を強調することができ

また、第5図においては、0~t₁までの時間が 通常光の露光時間となり、t₁~t₂までの時間が高 5 輝度光の露光時間であつて、t₁~t₂までの時間を 短かくした方が、より高輝度側の情報が得られ、 よりダイナミックレンジを広げることができる。

本発明に係る電子スチルカメラにおいては、 MOS型固体撮像素子のPwell電位V1を制御するた ヤル井戸が大きくなるため、再び信号電荷はQm: 10 めの機構と、露光時間t,を変える機構を備えるこ とにより、撮影者に対し、より画像の自由度を与 えるいる。

> 第11図は、本発明に係る電子スチルカメラの 全体の動作を示すタイミングチャートである。

まず、シャツターボタンを押すと、(ロ)に示す水 平シフトレジスタ用のパルスφμがMOS型固体撮 像素子に印加され、メカニカルシャツターが閉じ た状態で不要電荷が排出される。

次に、(イ)に示す垂直同期信号VDに一致した(イ) $\mathbf{V}_{\mathsf{OFCG}}$ の電圧を時間的に変える事により、 $\mathbf{I}=3\mathbf{I}_{o}$ 20 に示すシャツター開信号により、レンズシャツタ ーが開き、受光部1に光が入り露光状態となる。 その時、同時にPwellの電位Vpwellが例に示すよ うに変化して、第1の状態(第4図の状態)と し、ポテンシャル井戸の小さい状態で露光する。 V_{PWELL}を、露光時間t₂内において、第5図に示す 25 そして所定の時間t₁の後(KNEE特性が変化す る)、Pwellの電位を元の状態にもどし、第2の状 態(第2図の状態)とし、ポテンシヤル井戸を大 きくする。その後、シャッタースピードの時間to で口に示すシャッター閉信号により、レンズシャ 線3に流すようにした点がIT-CCDと異なつて 30 ツターが閉じる。そして、この動作が終了後の最 初の垂直同期信号に合せて、〇に示すように映像 信号が出力される。この場合、メカニカルシャツ ターが開いている間に読み出しが成されていない ため、スミアは生じず、また、レンズシャッター \mathbf{Q}_{m2})が印加されており、 \mathbf{Q}_{m2} の電荷量が通常光 35 を使う事により、全面素同時露光を可能としてい るため、全画素に同一のKNEE特性を得ること ができる。

> ところで、実際の電子カメラにおいては、シャ ツタースピードが変化してもKNEE特性が変化 40 してはならない。そのため、シャツタースピード t₂が変化しても常にt₁/t₂=一定に設定されなけ ればならない。

第12図はこれを実現するための電気回路図で ある。この図において、Vpは測定系から得られ

8

る光強度を対数圧縮した電圧であつて、コンパレ ータCP1及びコンパレータCP2の一方の入力端に 印加されている。コンパレータCP1, CP2の他方 の入力端には、それぞれ直流電圧VBがスイツチ SW1, SW2及び抵抗R₁, R₂、コンデンサCで構 5 成される積分回路を介して印加される。

第13図は、スイッチSW1, SW2は閉じられ た以後のコンデンサCの電圧変化Vc1, Vc2を示 した線図である。コンパレータCP1からは、時間 t₁の時点でパルスが生じ、またコンパレータCP2 10 からは、時間t2の時点でパルスが出力される。コ ンパレータCP1, CP2のそれぞれの条件式を(1) 式、(2)式に示す。

$$V_p = V_B \{ 1 - \exp(-t_1/R_1C) \}$$
(1)

 $V_p = V_B \{ 1 - \exp(-t_2/R_2C) \}$ (1)式、(2)式より、(3)式の関係が得られる。

 $V_{B}\{1-\exp(-t_{1}/R_{1}C)\}=V_{B}\{1-\exp(-t_{1}/R_{1}C)\}$ $t_2/R_2C)$

(3)式から明らかなように、t1/t2の値が光強度 を示す電圧Vpによらず一定値とすることができ る。また、このt₁/t₂の値は、抵抗値R₁又はR₂を 変えることによつて変化させることができる。従 つて、第12図に示す回路によつて、シャッター 25 現できる。 タイムが変つても、KNEE特性を変えずに撮影 することが可能となる。

なお、MOS型固体撮像素子のPwellに印加する 電圧Vpは、露光時間に対して、第14図に示す によつて、入射光強度に対して対数圧縮させた映 像信号を得ることも可能である。

また、上記において、レンズシャツターを使用 しているが、その理由は、MOS型固体撮像素子 同一の露光時間を可能とするためであり、 KNEE特性を得るうえで必要である。

第15図は本発明に係る電子スチルカメラの全 体構成を示すプロック図であつて11はレンズ、 全域に同時に露光の開始及び終了の制御が可能で ある。13はシャツター駆動手段、14は縦形オ ーパーフロードレインを備えるMOS型固体撮像 素子、15は該MOS型固体撮像素子14を制御

する駆動回路、16は映像信号処理回路、17は 記録信号処理回路、18は記録ヘツド移動機構、 19は記録ヘッド移動用のDCモータでヘッド位 置制御回路20により駆動制御される。21は記 録ヘッド、22は磁気シート等の記録媒体、23 は記録媒体を回転駆動する為のDCモータであつ て回転数及び位相を制御する回転制御回路24に よつて制御される。25はSPD等の測光素子で 被写体の明るさに応じた信号を露光量演算用測光 回路26に出力する。27は全てのタイミングを 決定するタイミング信号発生手段、28は同期信 号発生手段、29はKNEE特性変更手段で前記 時間t₁とt₂の比等を連続的に変化させるものであ る。30はレリーズ釦に連動するレリーズスイツ ·····(2) 15 チである。3 1はMOS型固体撮像素子 1 4の Pwell電位を制御するPwell電圧制御回路である。 〔本発明の効果〕

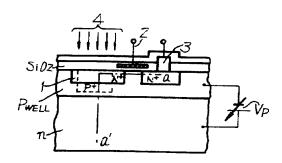
> 以上説明したように、本発明は、縦形オーバー フロードレイン構造のMOS型固体撮像素子の駆 動と、この撮像素子の撮像面の全域に亘つて同時 に露光制御可能のシャツターとによつて、撮像素 子にKNEE特性を与えることができるようにし たもので、被写体輝度に対するダイナミツクレン ジを拡大することが可能な電子スチルカメラが実

図面の簡単な説明

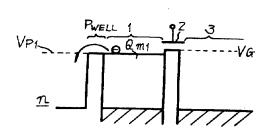
第1図はMOS型固体撮像素子の一例を示す要 部の構成断面図、第2図~第4図は第1図におけ るa-a´断面に対応するポテンシヤル状態説明 ように曲線的に変化する電圧信号でも良く、これ 30 図、第5図はPwell電位と露光時間との関係を示 す線図、第6図はIL-CCDにおいて、OFCG電 圧と露光時間の関係を示す線図、第7図及び第8 図はそのポテンシャル状態の説明図、第9図、第 10図はKNEE特性に関連した説明図、第11 の各受光部に対して、同一時点での露光開始及び 35 図は本発明に係る電子スチルカメラの動作を示す タイミングチヤート、第12図はシヤツタスピー ドが変化してもKNEE特性が変化しないように するための電気回路図、第13図及び第14図は 第12図の動作波形図、第15図は本発明に係る 12はレンズシャツタで絞りを兼ね、かつ結像面 40 電子スチルカメラの全体構成を示すブロツク図で

> 1 …… 受光部、2 …… 垂直ゲート、3 …… 垂直 信号線、4……光。

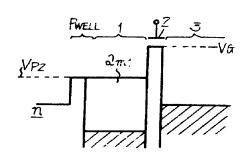
第1図



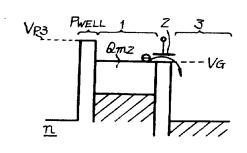
第2図



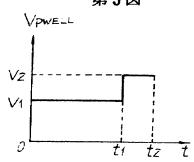
第3図



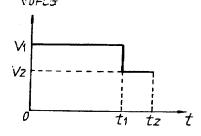
第4図



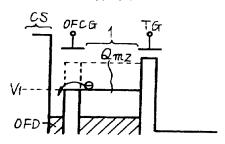
第5図



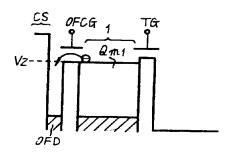
第6図 √ofca

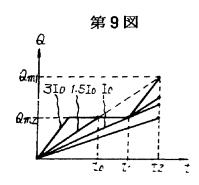


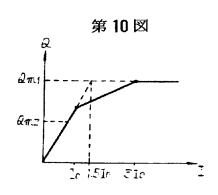
第7図

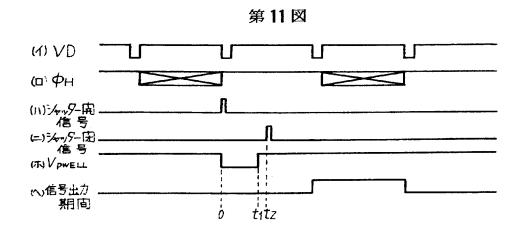


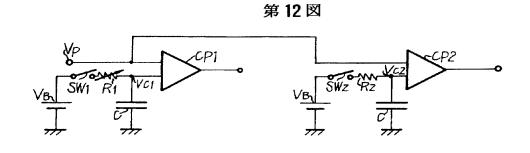
第8図

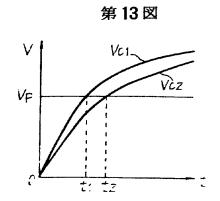


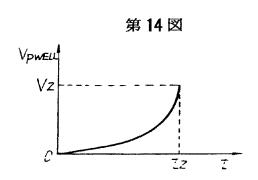












第15図

